

設備・機器利用手数料 [一般分析試験関係機器]

中国5県外は表示金額の倍額

一般分析試験関係機器

X線回折装置	1時間当たり	6,080円	
簡易型	同	1,700円	
蛍光X線分析装置	同	4,620円	
X線マイクロアナライザー	同	13,030円	
走査型電子顕微鏡	同	5,680円	
電界放射型走査電子顕微鏡	同	11,490円	
グロー放電発光分光分析装置	同	10,510円	
ウルトラマイクロトーム	同	4,950円	
原子吸光分光光度計	同	1,470円	
ICP発光分光分析装置	同	4,250円	
分光光度計			
UV-3100	同	1,120円	測定セル、試薬類等は使用者負担
FT赤外分光光度計	同	5,730円	岩塩板、ATRプリズム等は使用者負担
ガスクロマトグラフ	同	650円	窒素ガスを含む、カラムその他の消耗品は使用者負担
液体クロマトグラフ			
1) 通常型	同	1,130円	分取型も含む、溶媒等の
2) 高速型	同	2,530円	消耗品は使用者負担
熱分解ガスクロマトグラフ質量分析装置	同	3,940円	ヘリウムガスを含む、カラムその他の消耗品は使用者負担
熱伝導率計	同	1,420円	
接触角試験機	同	720円	
恒温恒湿槽	同	820円	
万能材料試験機			
1) AG-100kNXPlus	同	4,410円	
恒温槽使用の場合	同	6,340円	
2) インストロン3382	同	1,010円	
3) オートグラフ100t	同	2,980円	
4) オートグラフ50KN	同	3,420円	
恒温槽使用の場合	同	4,430円	
5) テンシロンRTC	同	1,360円	
恒温槽使用の場合	同	1,850円	
電気特性試験機	同	1,550円	

マイクロエレメントモニタ	同	1,200円	地域オープンイノベーション 促進事業対象機器
X線光電子分光分析装置	同	6,010円	
熱重量分析装置	1時間当たり	1,160円	
ヘーズメーター	同	500円	
金属用疲労・耐久試験機	4時間当たり	11,780円	
偏光顕微鏡	1時間当たり	1,060円	
光顕用マイクロトーム	2時間当たり	890円	
小型恒温恒湿槽	2時間当たり	720円	
断面観察試料作製装置	1時間当たり	2,000円	
ねじり疲労試験システム	同	4,010円	
ナノ粒子解析装置	同	1,140円	
マイクロフォーカスX線CT	同	3,230円	
レーザーラマン顕微鏡	同	8,490円	
音叉型振動式粘度計	同	700円	
マイクロ波加熱分解装置	同	2,080円	
動的ひずみモニタリングシステム	同	610円	ひずみゲージは使用者負担
残留応力測定用X線回折装置	同	2,470円	
粉体層せん断試験機	同	1,780円	
平板ゼータ電位測定システム	同	4,410円	平板ゼータ電位測定用 モニター粒子は 使用者負担(持込)
走査型プローブ顕微鏡	同	2,370円	プローブは使用者負担
赤外イメージングシステム	同	6,070円	
スラリー分散性評価装置	同	1,350円	
極低温イオンビームミリングシステム	同	4,670円	
パルス法NMR測定装置	同	5,640円	
チキソ性評価装置	同	2,340円	
分散安定性評価装置	同	1,030円	
多機能赤外分光分析システム	同	5,820円	
多機能走査型X線光電子分光分析装置			
1) 通常	同	12,460円	
2) Arモノマーによるエッチング	同	13,030円	
3) Arクラスターによるエッチング	同	13,440円	
オスミウムコーター	同	1,380円	